PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN		t PCT/ISA/220 sowie, soweit nachstehender Punkt 5
P2003, 0834WO Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatu	ım	(Frühestes) Prioritätsdatum
man de la companya de	(Tag/Monat/Jahr)		(Tag/MonaWahr)
PCT/DE2004/002603	24/11/200	04	28/11/2003
Anmelder		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS	GMBH		
Dieser internationale Recherchenbericht w Artikel 18 übermittelt. Elne Kopie wird dem	urde von der Internationalen Re Internationalen Büro übermitte	echerchenbehörde lt.	e erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser Internationale Recherchenbericht u	mfaßt Insgesamt4	Blätter.	
1			n Unterlagen zum Stand der Technik bei.
1. Grundlage des Berichts	· 		
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die int durchgeführt worden, in der sie ein 	ærnationale Recherche auf der ngereicht wurde, solern unter di	Grundlage der Int esem Punkt nicht	ernationalen Anmeldung in der Sprache s anderes angegeben ist.
	Recherche ist auf der Grundlag meldung (Regel 23.1 b)) durch		ehörde eingereichten Übersetzung der
b. Hinsichtlich der in der Inte	rnationalen Anmeldung offenba	irten Nucleatid- u	und/oder Aminosäuresequenz slehe Feld Nr. 1.
2. Bestimmte Ansprüche h	aben sich als nicht recherchi	erbar erwicsen (:	siehe Feld II).
3. Mangelnde Einheitlichke	eit der Erfindung (siehe Feld II	1).	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erf	findung		
wird der vom Anmelder ei	ngereichte Wortlaut genehmigt.		
X wurde der Wortlaut von de	er Behörde wie folgt festgesetzi	::	
WÄRMESENKE FÜR EINEN G THERMISCHER ZEITKONSTA		ENBARREN MI	IT OPTIMIERTER
1			
1			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	tanantak in Ministra aras sa ta		
	ingereichte Wortlaut genehmig!		Eassupp von der Bohärde test-east-t
Der Anmelder kann der E	Hegel 38.26) in der in Feld Nr. Behörde innerhalb eines Monats Stellungnahme vorlegen.	nach dem Datum	Fassung von der Behörde testgesetzt. n der Absendung dieses internationalen
6. Hinsichtlich der Zelchnungen			
a. ist tolgende Abbildung der Zelch	nungen mit der Zusammenfas:	sung zu veröffentli	chen; Abb. Nr. 1
·	er vorgeschlagen	•	
	örde ausgewählt, weil der Anme	elder selbst keine	Abbildung vorgeschlagen hat.
	örde ausgewählt, weil diese Ab		
	en mit der Zusammenfassung	_	•

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Januar 2004)

Internationales Aktenzeichen

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE2004/002603

a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H0155/024

Nach der Internationalen Patentklassilikation (IPK) oder nach der nationalen Klassilikation und der IPK

8. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprütstott (Klassitikationssystem und Klassitikationssymbole) HOIS HOIL IPK 7

Wellere Veröttenflichungen sind der Fortsotzung von Feld C zu entnehmen

Recherchlene aber nicht zum Mindestprütstott gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlenen Gebiete tallen

Während der Internationalen Recherche konsultiene elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

Kalegorie"	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr, Anspruch Nr.
X	US 5 978 396 A (DUCHEMIN ET AL) (/ 2. November 1999 (1999-11-02)	1-7, 11-15
Y	Spalte 3, Zeilen 4-36; Abbildungen 2-4,9 Spalte 4, Zeilen 13-15,63-67 Spalte 5, Zeilen 9-46	8-10
X	ENDRIZ J G ET AL: "HIGH POWER DIODE LASER ARRAYS" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 28, Nr. 4, 1. April 1992 (1992-04-01), Seiten 952-965, XP000272686 ISSN: 0018-9197	1,6-12
Y	ISSN: 0018-9197 Seite 956, rechte Spalte Seite 959, linke Spalte; Abbildung 17	8-10

*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definien, giber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund engegeben ist (wie ausgeführt) *O' Veröffentlichung, die sich auf eine mfündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedalum oder dom Prioritäsfaltum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie ängegeben ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkelt beruhend betrachtet werden 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkelt beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kalegorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung tür einen Fachmann naheliegend ist '8' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamitie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
15. Februar 2005	23/02/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevolknächtigter Bedlensteter
Europäisches Palentaint, P.B. 5818 Patentlaan 2. NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Laenen, R

Formblett PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

Sione Annang Patentlamilie

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002603

		.20047 002803
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Inch accept to
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beir. Anspruch Nr.
X	PUCHERT R ET AL: "Influence of the mounting configuration on the transient thermal behavior of high power laser diode arrays" ELECTRONIC COMPONENTS AND TECHNOLOGY CONFERENCE, 1997. PROCEEDINGS., 47TH SAN JOSE, CA, USA 18-21 MAY 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 18. Mai 1997 (1997-05-18), Seiten 1254-1259, XP010234002 ISBN: 0-7803-3857-X das ganze Dokument	1,7,11, 12,14
X	US 2002/006146 A1 (MCMINN THEODORE S ET AL) 17. Januar 2002 (2002-01-17) Absätze '0062! - '0066!; Abbildungen 7,9	1,7,14
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 013, Nr. 103 (E-725), 10. März 1989 (1989-03-10) & JP 63 276286 A (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <ntt>), 14. November 1988 (1988-11-14) Zusammenfassung</ntt>	1,7,14
X	US 6 449 295 B1 (OSTROMEK TIMOTHY EVERETT) 10. September 2002 (2002-09-10) Spalte 2, Zeile 23 - Spalte 4, Zeile 8; Abbildungen 1,2	1,7,11, 12,14

T47 07000002777

Internationales Aldenzeichen PCT/DE2004/002603

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröttentlichung		Mitglied(er) der Patenttamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5978396	A	02-11-1999	FR	2736764 A1	17-01-1997
			DΕ	69624209 D1	14-11-2002
			DE	69624209 T2	10-07-2003
			EP	0781463 Al	02-07-1997
			WO	9703487 A1	30-01-1997
			JP	10507318 T	14-07-1998
US 2002006146	A1	17-01-2002	US	6272164 B1	07-08-2001
			US	6144684 A	07-11-2000
			US	5734672 A	31-03-1998
			DE	69710002 D1	14-03-2002
			DE	69710002 T2	18-07-2002
			EP	0823759 A2	11-02-1998
			IL	121485 A	26-07-2000
			JP	3384950 B2	10-03-2003
			JP	10190134 A	21-07-1998
			JP	2001203418 A	27-07-2001
JP 63276286	Α	14-11-1988	JP	2582368 B2	19-02-1997
US 6449295	B1	10-09-2002	EP	1238447 A1	11-09-2002
-			WO	0139338 A1	31-05-2001